# 化合物半導体太陽電池の開発

古屋雅章・吉村千秋・阿部 治・尾形正岐・加藤孝正\*

# Development of Compound Semiconductor solar battery

Masaaki FURUYA, Chiaki YOSHIMURA, Osamu ABE, Masaki OGATA and Takamasa KATO\*

#### 要 約

安価な装置構成,大面積化および積層化が期待できるエレクトロスプレーデポジション法(以下 ESD 法)を適用し,光 吸収層として硫化インジウム銅 CuInS<sub>2</sub>(以下 CIS),窓層として酸化亜鉛 ZnO をターゲットに成膜条件の最適化,及び太 陽電池セルの試作を行い,光起電力の向上を図った.これまでの研究で行ってきた太陽電池セル試作条件を活用して,新 たに,ZnO 層に不純物を添加し,太陽電池セルを試作した.その結果,これまで実施した研究<sup>1),2)</sup>の太陽電池セルの変換 効率 2.45×10<sup>-7</sup>%から,1.23×10<sup>4</sup>%へと改善することが出来た.また,光吸収層と窓層の接合性向上のため,窓層の表面粗 さの確認を行った.その後,窓層と光吸収層の間に中間層(バッファ層)を構成した太陽電池セルと,CIS による pn 接合 を構成した太陽電池セルを試作したが,いずれも光起電力の向上につながらなかった.

### 1. 緒 言

従来の光起電力シリコン太陽電池は成熟しており,量 産品では 15~20%程度の変換効率が得られている. そ の中で単結晶シリコンは,結晶を成長させるための制御 が難しく高額な結晶成長装置を必要とし,さらにスライ スしたシリコン板にレーザなどによる微細加工を要する. それに伴い製造コストが高くなるため,太陽電池に適し たバンドギャップを有するIII-V族, II-VI族や I-III -VI族の化合物半導体である InP, In<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>, GaAs, CdTe, CuInSe<sub>2</sub> などの新しい材質による代替技術の研究が進め られている.

しかしながら、これらの化合物半導体の薄膜製造方法 は MBE 法、MOCVD 法、CVD 法が主流であり製造装置 の価格が高く、また、チャンバー内を高真空にする必要 があるため大面積化が難しい.

- そこで, 光吸収層の代替材料として
- 1) 比較的低温で薄膜を作成できる.
- 2) 多結晶薄膜太陽電池の中で変換効率が最も高い.
- 3) 長時間の使用に対して安定している.
- 4) 黒色で,可視光の殆どの波長領域で吸収でき,屋 根材としての意匠性に優れている.

等<sup>3)</sup>の特徴を有する CIS に着目し,安価な装置構成,大 面積化および積層化が期待できる質量分析法の1つであ る ESD 法を適用した薄膜形成技術,および太陽電池セ ルを検討し,平成21年度~22年度総合理工学研究機構 研究テーマ「化合物半導体多層太陽電池の開発」におい て<sup>1), 2)</sup>, 微弱ではあるが光起電力を得たことを報告した. 本研究では, さらなる光起電力の向上を目指し, 窓層 である ZnO 層の電気的特性及び平坦性を改善するため, ESD 法での成膜条件について検討した.また, 窓層と 光吸収層の間に中間層(バッファ層)を設けた太陽電池 セルと, 光吸収層に n型 CIS 層を用いた太陽電池セル を ESD 法により試作し, 評価したので, その結果につ いて報告する.

## 2. ESD 法による成膜方法

ESD 法<sup>4</sup>とは、試料を溶媒に溶かして高電圧をかけたノズル に導入・噴霧し耐電液滴を形成させ、さらに溶媒分子を蒸発さ せることで液滴表面の電荷が表面張力に打ち勝ち液滴が分裂す る.これを繰り返すことにより、最終的に結晶を生成させ成膜 する方法である.図1にESD 法の概要図を示す.

本研究における成膜方法は一定量の溶液をシリンジポ ンプでノズルに供給し、ノズルと基板間に、高電圧をか けることにより噴射し吹きつけを行った.また、基板を ホットプレートにより一定温度に保ちながら成膜した. 図2にZnO用、図3にCIS用の成膜装置を示す.シリ ンジポンプはZnO成膜装置ではBAS MICRODIALYSYS 社製 KDScientific(IC3200)、CIS 成膜装置では HARVARD 社製インフュージョンポンプ(model 11)を、 ホットプレートは、ZnO 成膜装置ではFisherScientific 社 製 Isotemp Hotplates、CIS 成膜装置ではコーニング社製 PC-400Dを、高電圧電源は松定プレシジョン社製 HAR-30P1を使用した.

<sup>\*</sup>国立大学法人 山梨大学



図1 ESD 法の概要図

ZnO 膜については塩化亜鉛 ZnCl<sub>2</sub>を CIS 層については 塩化インジウム InCl<sub>3</sub>と塩化銅二水和物 CuCl<sub>2</sub>・2H<sub>2</sub>O, チオ尿素(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>CS を溶媒(純水とエタノールの混合 液)で溶解,マグネチックスターラで攪拌し溶液を作成 した.

# 3. ZnO 層の成膜実験

# 3-1 電気的特性改善の検討

## 3-1-1 実験方法

印加電圧 13kV, ノズル先端と基板との距離(電極間 距離) 70mm, シリンジポンプの液供給速度 8ml/h, 溶 液の液量 50ml, ヒータ温度 540℃を共通条件として, 下記に示す条件で成膜を行った.

■条件A(不純物添加無し)

・モル濃度[mol/l]

 $ZnCl_2 = 0.0060$ 

- ■条件B(In5% 添加)
- ・モル濃度[mol/l]

 $ZnCl_2:InCl_3 = 0.0057 : 0.0003$ 

- ■条件 C(Al5% 添加)
- ・モル濃度[mol/l]

 $ZnCl_2:AlCl_3 = 0.0057 : 0.0003$ 

# 3-1-2 結果及び考察

各条件により成膜した薄膜の結晶構造を調べるため, X 線回 折装置(リガク製 UltimaIV)により測定した結果を図4に示す. 条件 A, B, C で成膜したサンプルの半値幅はそれぞれ 0.3935, 0.2917, 0.3673 であった.また,図から不純物により配向が変 わっていることが確認できた.



図2 ZnO 成膜装置



図3 CIS 成膜装置



図4 ZnO 層のX線回折プロファイル<sup>5</sup>

半値幅の結果から不純物を添加しても、結晶性が失われないことも分かった.

電気的特性については、Van der pauw 法によりホール測定を 行い、抵抗率を求めた結果、それぞれ 476 $\Omega$ ・cm、12.7 $\Omega$ ・cm、 21.8 $\Omega$ ・cm であった.

以上のことから, ZnO に不純物として In や Al を添加し, ESD 法で成膜した場合,結晶性を損なうことなく,電気的特 性の改善が確認できた.

#### 3-2 表面粗さ改善の検討

### 3-2-1 実験方法

ESD 法によるスプレー現象時に形成されるテイラー コーンが不安定な状態で成膜すると、表面粗さが低下す ることが考えられる. テイラーコーンを安定して発生 させるための条件としては、供給液の表面張力と針先へ の液供給量の適切な範囲でなければならない.

そこで ZnO 層の表面粗さを改善するために、印加電 圧 12kV, 電極間距離 70mm, ヒータ温度 540℃を共通 条件, 溶媒のエタノール比, 溶液の供給速度, モル濃度 をパラメータとして,表1に示す5条件により成膜を行 い,表面粗さを調べた.

### 3-2-2 結果及び考察

各条件により成膜したサンプルを表面形状・あらさ測 定機(ミツトヨ社製 フォームトレーサエクストリーム CS-H300A3)を使用し,JIS2001年規格に基づいて表面 粗さを評価した.結果を表2に,各パラメータによる比 較を図5,6,7に示す.表2から,エタノール比が低い条 件,液供給速度が遅い条件では,平坦性が悪いことが分 かった.

以上の点から,基本条件である条件①が表面粗さは良 好に得られることが分かった.

		モル濃度 [mol/1]	<i>エタ1</i> ール比 [%]	液供給速 度[m1/h]	液量[m1]
条件①	基本条件	0.006	30	8	40
条件2	功小此大	0.006	40	8	40
条件③	功儿北北小	0.006	20	8	40
条件④	モル濃度小	0.004	30	8	60
条件5	供給速度小	0.006	30	5	40

表1 各条件

表2 各条件における ZnO 層の表面粗さ

冬卅	Ra	Rz	
*11	[µm]	[µm]	
1	0.0164	0.418	
2	0.0168	0.444	
3	0.0302	0.503	
4	0.0172	0.491	
5	0.0200	0.671	

# 4. 太陽電池セルの試作

本章では、スライドガラス(コーニング社製コーニン グ#1737)に透明導電膜(酸化インジウム錫以下 ITO) を蒸着させた基板上に、ZnO 層、CIS 層を ESD 法で成 膜したスーパーストレート構造の太陽電池セル(図 8)、 ZnO 層と CIS 層の間にバッファ層を設けた太陽電池セ ル(図 9)、pnCIS の光吸収層(ESD 法により成膜)を 用いた太陽電池セル(図 10)の3 種類を試作し、各セ ルの電気的特性を評価した結果について述べる.



図5エタノール比によるZnO層の表面粗さ比較



図6モル濃度による ZnO 層の表面粗さ比較



図7液供給速度によるZnO層の表面粗さ比較

4-1 スーパーストレート構造の太陽電池セル

# 4-1-1 実験方法

前章で述べたように、ZnO 層に In を添加することに より、電気的特性が改善された. この ZnO 層を窓層に 用いたスーパーストレート構造の太陽電池セル試作を以 下に示す条件で行い、その電気的特性を評価した.

■太陽電池セル作成用 成膜条件

ZnO 層

・前章の条件 B と同じ

- CIS 層
- ・モル濃度[mol/l]

 $CuCl_2:InCl_3:(NH_2)_2CS = 0.0054 : 0.0045 : 0.0135$ 

- ・液量 100ml
- ・液供給速度 12ml/h
- ・電圧 14kV
- ・電極間距 70mm
- ・基板温度 450℃



図8 スーパーストレート構造



図9 バッファ層を適用した構造

	光吸収層(p-ClS)			
	n-CIS			
	窓層(ZnO)			
ITO電極				
	スライドガラス			

図 10 pn 接合 CIS 構造

#### 4-1-2 結果及び考察

電気的特性は、試作した太陽電池セルに標準公を照射 したときの電圧掃引特性を測定し、その結果から計算に より変換効率を求めた.標準光源はウシオ電機製 Optical Modulex、電気掃引特性の測定には TFF ケース レインスツルメンツ製 2400 を用いた.今回の試作セル は、図 11 の電圧掃引特性から 1.23×10<sup>4</sup>%の変換効率と 成り、これまでの研究で得られた 2.45×10<sup>-7</sup>%を大幅に 上回る結果となった.これは ZnO 層の電気的特性改善 によるものであると考えられる.

#### 4-2 バッファ層の検討

# 4-2-1 実験方法

電気的特性を改善する要素の一つとして pn 層接合の 密着性があり, ESD 法での成膜においても層表面の平 坦性が重要であると考えられる.このことから,窓層と 光吸収層との接合性改善を図るために,図9に示すとお り,窓層と光吸収層との間に以下の条件でバッファ層を 成膜し,特性の改善を試みた.バッファ層は硫酸カドミ ウム,チオ尿素を用い化学浴槽堆積法(以下 CBD 法) で成膜を行った<sup>の</sup>.

■太陽電池セル作成用 成膜条件

ZnO 層

- ・前章の条件Aと同じ
- バッファ層
- ・モル濃度[mol/l]
- CdSO<sub>4</sub>: (NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>CS:NH<sub>4</sub>OH=0.0015:0.0075:1.5
- CIS 層
- ・モル濃度[mol/l]

CuCl<sub>2</sub>:InCl<sub>3</sub>:(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>CS=0.0054:0.0045:0.06075

- ・液量 100ml
- ・液供給速度 12ml/h
- ・電圧 14kV
- ・電極間距 70mm
- ・基板温度 450℃



#### 4-2-2 結果及び考察

前述と同様に電気的特性を評価するために,試作した太陽電池セルの光照射の有無による電圧掃引特性を測定した.その結果を図 12 に示す.測定には横河電機製GS820 マルチソースメジャーユニット,光源としてPhotoron 社製 HVC-SL を用いた。図からある程度の整流性は見られるが,変換効率を参考値として計算した結果,1.17×10<sup>-8</sup>%と微弱であった.これは,CBD 法でCdS を成膜する際に,素子分離が出来ていないことなどが考えられる.

### 4-3 CIS による pn 接合の検討

#### 4-3-1 実験方法

同種の化合物半導体で pn 接合による太陽電池が実現 できれば、変換効率向上が期待できる.また、CIS の 3 元素の比率を変化させることで、pn 制御が出来ること が知られている <sup>7)、8)</sup>.そこで、図 10 に示すとおり、 CIS による pn 接合を検討し、以下の条件で成膜し、特 性の改善を試みた.n型 CIS を成膜するために、 Cu/(Cu+In)=0.6 とし、p型 CIS を成膜するために Cu/(Cu+In)=1.2 として成膜を行った.

■太陽電池セル作成用 成膜条件

ZnO 層

・前章の条件Aと同じ

n型CIS層(Cu/(Cu+In)=0.6)

- ・モル濃度[mol/l]
- $CuCl_2:InCl_3:(NH_2)_2CS = 0.0027: 0.0045: 0.06075$
- ・液量 20ml
- ・液供給速度 12ml/h
- ・電圧 14kV
- ・電極間距離 70mm
- ・基板温度450℃



図12 光照射有無による電圧掃引特性の比較(バッファ層)

p型CIS層(Cu/(Cu+In)=1.2)

- ・モル濃度[mol/l]
- CuCl<sub>2</sub>:InCl<sub>3</sub>:(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>CS= 0.0054 : 0.0045 : 0.06075
- ・液量 80ml
- ・液供給速度 12ml/h
- ・電圧 14kV
- ・電極間距離 70mm
- ・基板温度450℃

#### 4-3-2 結果及び考察

試作セルの光照射有無による太陽電池セルの電圧掃引 特性を図 13 に示す. 図から効率を参考値として計算し た結果  $1.44 \times 10^{-6}$ %と微弱であり,整流特性を得ること は出来なかった. これは,今回検討した構造は n型 CIS, p型 CIS の順に成膜を行っているが,p型 CIS を成膜す るときに,n型 CIS 層に,Cu が拡散してしまい,良好 な pn 接合とならなかったことが要因と考えられる.

#### 5. 結 言

本報では窓層である ZnO 層に主眼を置き,その最適 化を行い,光起電力の効率改善を図った.はじめに,不 純物 (In, Al)の添加を検討し,電気的特性の改善を 行った.その結果, In を 5%添加することにより,結晶 性は良好なままに,電気抵抗率は,476 $\Omega$ ・cm から 12.7  $\Omega$ ・cm へと大幅な改善を行うことが出来た.また,そ の条件を用いて太陽電池セルを検討した結果,効率もこ れまでの 2.45×10<sup>-7</sup>%から 1.23×10<sup>-4</sup>%へと大幅な改善を 行うことが出来た.

また,光吸収層と窓層との接合性改善のために,溶媒 のエタノール比、溶液の供給速度、モル濃度をパラメー タとして表面粗さの評価を行った結果,良好な条件を得 ることが出来た.



図 13 光照射有無による電圧掃引特性の比較(CIS pn 接合)

太陽電池セルの試作においては、バッファ層及び CIS の pn 接合を検討し、電圧掃引特性を評価したが、光起 電力向上にはつながらなかった. これはバッファ層に関 しては、CBD 法で成膜する際に、CIS 層を成膜したサ ンプルを溶液にそのままつけるなどしているため,素子 分離が出来ていないことから、CdS 膜がバッファ層とし て不十分である等が考えられ、今後はバッファ層膜の最 適化, ESD 法による成膜, CBD 法で成膜する場合のマ スクなどについて検討が必要である. また, CISの pn 接合に関しては、 n型 CIS, p型 CIS の順に成膜を行っ ているが、p型 CIS を成膜するときにn型 CIS 層に Cu が拡散し、良好な pn 接合とならなかったことが考えら れる. この対策として現在, p型 CIS 層と n型 CIS 層は 同じヒータ温度で成膜しているが、後成膜(n型)は、 ヒータ温度を先成膜(p型)よりも低めに設定するなど の条件について検討していく.

### 参考文献

- 吉村千秋・古屋雅章・早川亮・加藤孝正:化合物半 導体多層太陽電池の開発.山梨県総合理工学研究機構 研究報告書第6号 P.21-32 (2011)
- 吉村千秋・古屋雅章・早川亮・加藤孝正:化合物半 導体多層太陽電池の開発.山梨県総合理工学研究機構 研究報告書第5号 P.77-83 (2010)
- 3) 和田隆博: 化合物薄膜太陽電池の最新技術, シーエム シー出版, P.9 (2007)
- Morozov, V. N. & Morozova, T. Y. : Electrospray deposition as a method to fabricate functionally active protein films. Anal. Chem..71(1999)1415.
- 5)MCMurdie, H., Morris, M., Evans, E., Paretzkin, B., Wong-Ng, W., Ettlinger, L., Hubbard, : C. Powder Diffraction 1(1986)76.
- 6) 中田時夫: CIGS 薄膜太陽電池の最新技術、シーエムシー出版, P.174 (2010)
- 7) 和田隆博: 化合物薄膜太陽電池の最新技術, シーエムシー出版, P.23-24 (2007)
- 8) 中田時夫: CIGS 薄膜太陽電池の最新技術, シーエム シー出版, P.7-8 (2010)